## **O**304

## LSM/ScSZ 二相系 SOFC 用複合空気極の微細構造と電気化学特性の関係

(東工大炭エネ研)○(学)島田 寛之\*・(東京電力) 瀧澤 孝一・萩原 明房 (東工大炭エネ研)(正)伊原 学

【緒言】SOFC 用空気極の性能向上については、電極微 細構造制御により、広い三相界面を保持することが有効 である<sup>[1,2]</sup>。本研究では、LSM と ScSZ を用いた二相系複 合電極の製造法として、多孔質電解質構造法を提案し、 性能評価を行った。これは電解質表面に予め多孔質電解 質の骨格構造を形成して、ここに LSM を含浸・塗布して 電極とする方法である。さらに、電解質表面の凹凸構造 が電極性能に与える影響を理解するために、電極微細構 造と電気化学インピーダンス法 (EIS) により分離した各 抵抗値との相関性について、検討を行った。

【実験】評価用試料として、10Sc1CeSZ(ScSZ、 t=2.2mm)を電解質としたハーフセルを用いた。多孔質 電解質骨格構造は、ScSZ と造孔剤を混合したスラリーを ScSZ 基板上に塗布、1400℃で焼成することで作製した。

造孔剤としてカーボンとポリメチルメタクリレート (PMMA)を使用し、カーボンは混合比を、PMMA は その粒径を変化させた(Table 1)。その後、空気極スラ リーを多孔質電解質構造への含浸を行い、1200℃で焼成 することで空気極を得た。空気極スラリーは Lao.sSro.2MnO3(LSM、D50=1.2µm)と ScSZ を 80: 20の体積比にて混合したものである。膜厚は多孔質電解 質層を約10µm、空気極を20µm とした。

EIS は空気雰囲気下で OCV にて実施した。得られた Nyquist 線図を ZView による等価回路を用いて抵抗分離 することで、面積抵抗値(ASR)を求め、電極性能評価 を行った。

【結果と考察】Fig.1に空気極材料含浸後のSEM-EDX 像を示す。ここではC50(5)を代表として掲載した。EDX 観察は解像度の制約から、電極細部の微細構造を観察す ることは難しいが、電解質表面の巨視的な三次元的構造 を把握するには有効である。C50(5)では骨格構造表面に 比較的大きな凹凸構造が顕著に見られるようになり、触 媒材料が適切に含浸されている。

Fig. 2 に各試料における ASR を示す。多孔質電解質構 造を用いていない LSM/ScSZ 電極を、基準電極として比 較のために記載した。 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ はそれぞれ 3k~30kHz、 100~3000Hz、0.1~100Hz に対応する ASR である。各 抵抗値の酸素分圧依存性を測定した結果より、 $R_1$  は電極 と電解質の接触部に関する抵抗、 $R_2$  は三相界面における 酸素還元反応に関する抵抗、 $R_3$ はガス供給に起因する抵 抗と考えた<sup>13</sup>。基準電極と比較すると含浸法で作製した空 気極は $R_1$ 、 $R_2$  ともに改善したが、特に  $R_2$ において著し い低減を示し、その値は基準電極の 0.0457 $\Omega$ cm<sup>2</sup> に対し て 0.0249-0.0342 $\Omega$ cm<sup>2</sup> であった。また、EDX 画像を解 析することにより、巨視的な電解質表面積の増加率を求めた結果、表面積が増加すると Reが低減される傾向かあることが分かった。

## Table 1 Porous electrolyte layer samples list.

Sample	Porous electrolyte layer				
ID	P.F.	Particle	ScSZ: P.F.	Porosity	Surface
		diameter	Composition		area $m^2$
		μm	raito	%	$\mathbf{g}^{1}$
C30(5)	Carbon	5	70:30	31.4	0.532
C40(5)	Carbon	5	60:40	42.2	0.611
C50(5)	Carbon	5	50:50	53.9	0.901
C60(5)	Carbon	5	40:60	58.9	0.915
P50(1.8)	PMMA	1.8	50:50	48.8	0.466
P50(3)	PMMA	3	50:50	50.3	0.499
P50(5)	PMMA	5	50:50	52.5	0.409
P50(10)	PMMA	10	50:50	51.0	0.478
P50(20)	PMMA	20	50:50	49.7	0.645



Fig. 1 SEM image and Zr color mapping by EDX for C50(5).



Fig. 2 Separated ASRs according to the equivalent circuit; (a) the effect of graphite carbon content and (b) the effect of PMMA particle diameter.

## 【参考文献】

- [1] H. Fukunaga et al., Solid State Ionics, 86-88, 1179 (1996).
- [2] A. Hagiwara et al., Solid State Ionics, 77, 2967 (2006).
- [3] J. Mizusaki et al., J. Electrochem. Soc., 138, 1867 (1991).

Tel: 045-394-6127, FAX: 045-585-8647 E-mail: h.shimada@tepco.co.jp